

Family list9 family members for: **JP8262474**

Derived from 6 applications

- 1 LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE**
Inventor: YAMAZAKI SHUNPEI; ARAI YASUYUKI; **Applicant:** SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
(+1)
EC: **IPC:** G02F1/1345; G02F1/1333; G02F1/136 (+)
Publication info: JP3454965B2 B2 - 2003-10-06
JP8262474 A - 1996-10-11
- 2 PRODUCTION OF DISPLAY DEVICE**
Inventor: NAKAJIMA SETSUO; YAMAZAKI SHUNPEI **Applicant:** SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
EC: **IPC:** G02F1/1345; G02F1/136; G02F1/1368
(+12)
Publication info: JP3578828B2 B2 - 2004-10-20
JP8262475 A - 1996-10-11
- 3 DISPLAY DEVICE AND ITS FORMING METHOD**
Inventor: NAKAJIMA SETSUO; YAMAZAKI SHUNPEI **Applicant:** SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
EC: **IPC:** G02F1/133; G02F1/136; H01L21/02 (+8)
Publication info: JP3638656B2 B2 - 2005-04-13
JP8264796 A - 1996-10-11
- 4 Method for producing display device**
Inventor: YAMAZAKI SHUNPEI (JP); NAKAJIMA **Applicant:** SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (JP)
SETSUO (JP); (+1)
EC: G02F1/13B5; H01L21/84 **IPC:** G02F1/13; H01L21/84; G02F1/1333 (+4)
Publication info: US5834327 A - 1998-11-10
- 5 Method for producing display-device**
Inventor: YAMAZAKI SHUNPEI (JP); NAKAJIMA **Applicant:** SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (US)
SETSUO (JP); (+1)
EC: G02F1/13B5 **IPC:** G02F1/13; G02F1/1333; G02F1/13 (+2)
Publication info: US2004263712 A1 - 2004-12-30
- 6 Method for producing display - device**
Inventor: YAMAZAKI SHUNPEI (JP); NAKAJIMA **Applicant:** SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (US)
SETSUO (JP); (+1)
EC: G02F1/13B5 **IPC:** G02F1/13; G02F1/1333; G02F1/13 (+2)
Publication info: US2005052584 A1 - 2005-03-10

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

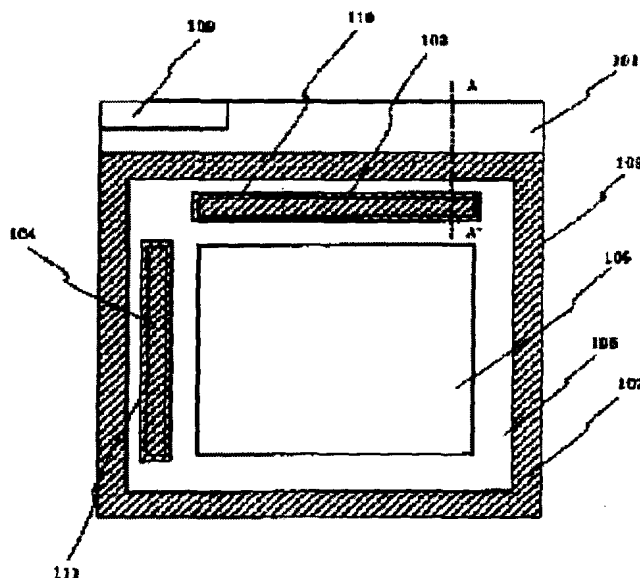
Patent number: JP8262474
Publication date: 1996-10-11
Inventor: YAMAZAKI SHUNPEI; ARAI YASUYUKI; NAKAJIMA SETSUO
Applicant: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
Classification:
- international: **G02F1/1345; G02F1/1333; G02F1/136; G02F1/1368; H01L29/786; G02F1/13; H01L29/66; (IPC1-7): G02F1/1345; G02F1/136; H01L29/786**
- european:
Application number: JP19950088759 19950322
Priority number(s): JP19950088759 19950322

[Report a data error here](#)

Abstract of JP8262474

PURPOSE: To improve the reliability of a passive matrix type and active matrix type liquid crystal display devices integrating a pixel area and a peripheral drive circuit area.

CONSTITUTION: In the method forming peripheral drive circuits 103, 104 by transferring them on substrates 101, 102 constituting the liquid crystal display device after the peripheral drive circuits 103, 104 are formed on other supporting substrates, the peripheral drive circuits 103, 104 are arranged in the inside from a seal material 107 of a liquid crystal 106. At this time, by making the thickness of the protective films 110, 111 of the peripheral drive circuits 103, 104 the same thickness as the seal material 107 or a spacer, the reliability of the peripheral drive circuits 103, 104 ranging to a long term is enhanced. This structure displays the effect particularly enhancing the reliability in the liquid crystal display device making a plastic the substrates 101, 102 easily deformed by force from the outside.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-262474

(43) 公開日 平成8年(1996)10月11日

(51) Int. Cl.⁶

識別記号

F I

G02F 1/1345

G02F 1/1345

1/136

500

1/136

500

H01L 29/786

H01L 29/78

612

B

審査請求 未請求 請求項の数 3 F D (全10頁)

(21) 出願番号 特願平7-88759

(22) 出願日 平成7年(1995)3月22日

(71) 出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72) 発明者 山崎 舜平

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72) 発明者 荒井 康行

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72) 発明者 中嶋 節男

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

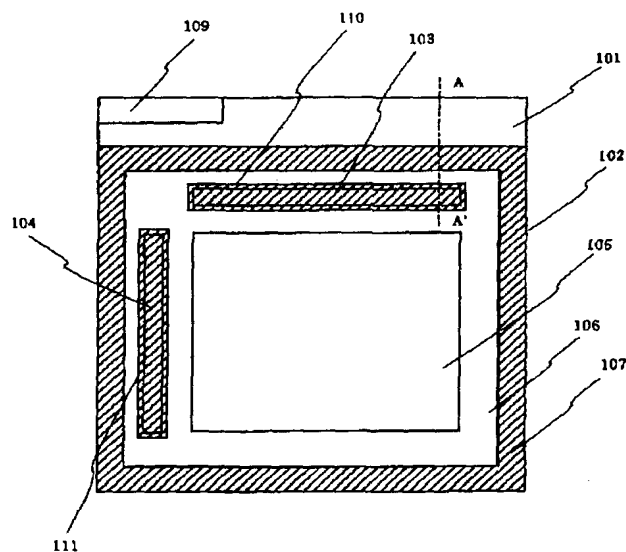
導体エネルギー研究所内

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【目的】 画素領域と周辺駆動回路領域とが集積化されたパッシブマトリクス型、およびアクティブマトリクス型の液晶表示装置の信頼性を向上させる。

【構成】 周辺駆動回路を、他の支持基板上に作製した後、該周辺駆動回路を液晶表示装置を構成する基板に転写して形成する方法において、該周辺駆動回路は液晶のシール材よりも内側に配置される。そのとき、該周辺駆動回路の保護膜の厚さをシール材またはスペーサーと同じ厚さにすることにより、周辺駆動回路の長期にわたる信頼性を高めることができる。この構造は、外部からの力で変形しやすい、プラスチックを基板とした液晶表示装置において、特に信頼性を高める効果をもつ。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】第 1 の基板上に形成された、透明導電膜による第 1 の電気配線と、該電気配線に接続され、薄膜トランジスタを有する第 1 の周辺駆動回路と、第 2 の基板上に形成された、透明導電膜による第 2 の電気配線と、該電気配線に接続され、薄膜トランジスタを有する第 2 の周辺駆動回路と、が互いに対向して設けられ、

前記第 1 の基板と第 2 の基板との間に設けられた、スペーサと、

前記第 1 の基板と第 2 の基板とが対向する領域の、前記第 1 および第 2 の電気配線と、前記第 1 および第 2 の周辺駆動回路が形成された領域の外側に設けられた、シール材と、

前記第 1 の基板と第 2 の基板と、前記シール材の内側の領域に充填された、液晶材料と、を少なくとも有するパッシブマトリクス型の液晶表示装置であって、

前記第 1 および第 2 の周辺駆動回路上には保護膜が形成され、該保護膜は、前記スペーサと同程度の厚みを有し、

前記第 1 および第 2 の周辺駆動回路は、他の支持基板上に作製されたものを剥離して、前記第 1 および第 2 の基板に装着したものであることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】第 1 の基板上に形成された、アクティブマトリクス回路と、該アクティブマトリクス回路に接続され、薄膜トランジスタを有する周辺駆動回路と、

前記第 1 の基板に対向して設けられ、透明導電膜を有し、少なくとも前記アクティブマトリクス回路および周辺駆動回路に対向する大きさを有する、第 2 の基板と、前記第 1 の基板と第 2 の基板との間に設けられた、スペーサと、

前記第 1 の基板上の、前記アクティブマトリクス回路および周辺駆動回路の外側に設けられた、シール材と、

前記第 1 の基板と第 2 の基板と、前記シール材の内側の領域に充填された、液晶材料と、

を少なくとも有するアクティブマトリクス型の液晶表示装置であって、

前記周辺駆動回路上には保護膜が形成され、該保護膜は、前記シール材と同程度の厚みを有し、

前記周辺駆動回路は、他の支持基板上に作製されたものを剥離して、前記第 1 の基板に装着したものであることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 3】請求項 1 または請求項 2 において、少なくとも第 1 の基板がプラスチックであることを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明はパッシブマトリクス方式およびアクティブマトリクス方式による液晶表示装置

の、信頼性および耐久性の向上のための構成に関する。

【0002】

【従来の技術】マトリクス型の液晶表示装置としては、パッシブマトリクス型とアクティブマトリクス型の装置が知られている。パッシブマトリクス型液晶表示装置は、第 1 の基板上に設けられ、第 1 の方向に延びた、透明導電膜による複数の短冊型の第 1 の電極配線と、第 2 の基板上に設けられ、概略、第 1 の方向と直交する方向に延びた、透明導電膜による複数の第 2 の電極配線とが、第 1 の基板および第 2 の基板の間に散布されたスペーサを介して、対向して設けられ、両電極間には液晶材料が充填され、該液晶材料は、おおむね、前記第 1 の基板と第 2 の基板が対向する領域の周辺に設けられた、シール材により、封止された構造となっている。前記第 1 の基板と第 2 の基板とが対向する領域の外側には、それぞれ、前記第 1 の電極配線と第 2 の電極配線に接続され、該電極配線と前記液晶材料により形成された画素を制御するための周辺駆動回路が設けられている。

【0003】パッシブマトリクス型の液晶表示装置は、基板上に透明導電膜を形成して、これをエッチングして短冊型の電極配線を形成する以外には、特に複雑な工程がなく、基板が処理される温度も低いことから、前記第 1 および第 2 の基板はガラス以外に、プラスチックを用いることも可能であった。

【0004】アクティブマトリクス駆動型液晶表示装置は、第 1 の基板上に設けられたアクティブマトリクス回路と、一面に透明電極による対向電極が設けられた第 2 の基板（対向基板）とが、第 1 の基板上に散布されたスペーサを介して、設けられ、両基板間に液晶材料が充填され、該液晶材料は、おおむね、前記第 1 の基板と第 2 の基板が対向する領域の周辺部分に設けられた、シール材により封止されている構造をもっている。前記アクティブマトリクス回路は、薄膜トランジスタ（TFT）が接続された画素電極が、複数マトリクス状に配置されている。前記第 1 の基板と第 2 の基板と対向する領域の外側には、アクティブマトリクス回路を駆動するための周辺駆動回路として、ソースドライバー回路、ゲートドライバー回路が設けられている。

【0005】

【従来の技術の問題点】従来の構成の液晶表示装置において、前記周辺駆動回路は、半導体集積回路で形成されており、テープ自動ボンディング（TAB）法や、チップ・オン・ガラス（COG）法によって装着されている。しかし、表示画面を構成するための電極配線の数は数百にも及ぶものであり、対する駆動回路は、IC パッケージや半導体チップであるため、これらの端子を基板上の電極配線と接続するためには、配線を引き回す必要から、表示画面に比して、周辺部分の面積が無視できないほど大きくなってしまいう問題点があった。

【0006】上記問題点を解決するための方法として、

第 1 の基板と第 2 の基板が対向し、画素が形成される領域以外の基板上に、直接薄膜トランジスタを用いた半導体集積回路を形成する方法がある。前記半導体集積回路は、基板上にシリコンの薄膜を堆積させ、集積回路作製技術を使って、直接駆動回路を形成する方法がある。さらに、他の方法としては、薄膜トランジスタを用いた半導体集積回路を同様な技術を使って、他の支持基板上に形成し、これを剥離して、前記第 1 または第 2 の基板上に接着する方法や、もしくは、前記基板に接着後、もとの支持基板を除去する方法がある。このような構成の液晶表示装置においては、前記半導体集積回路に対し、水分やゴミ、ナトリウム等の不純物による汚染を防ぐために、有機樹脂や窒化珪素系の物質からなる保護膜を設ける必要があった。しかしながら、このような構成を用いた場合、前記保護膜による応力が、前記半導体集積回路を構成する薄膜トランジスタに作用して、薄膜トランジスタを構成するシリコンの再結合中心の密度を増加させ、薄膜トランジスタのスレッショールド電圧等の諸特性を変化させてしまうという問題点があった。また、液晶表示装置の完成後に外部から加わる圧力の影響によ

って、半導体集積回路を構成する薄膜トランジスタの特性が変化してしまうという問題もあった。

【 0 0 0 7 】 上記問題点を解決するための方法として、従来の液晶表示装置の他の例を図 3 に示す。図 3 はアクティブマトリクス型液晶表示装置の例である。図 3 において、第 1 の基板 3 0 1 上に設けられたアクティブマトリクス回路 3 0 2、ソースドライバ回路 3 0 3、ゲイトドライバ回路 3 0 4 と、一面に対向電極が設けられた第 2 の基板 (対向基板) (図示せず)、第 1 の基板 3 0 1 上に散布されたスペーサ (図示せず) を介して設けられ、両電極間に液晶材料 3 0 6 が充填され、該液晶材料は、シール材 3 0 2 により封止されている。図 3 の構成は、アクティブマトリクス回路だけでなく、周辺駆動回路であるソース、ドライバ回路やゲイトドライバ回路をも、対向基板と対向させ、液晶材に接するようになっている。すなわち、液晶材料により、周辺駆動回路を構成する薄膜トランジスタが保護されている。この構成は、例えば特開平 5 - 6 6 4 1 3 号公報に示されている。

【 0 0 0 8 】 ところで、液晶表示装置は、2 枚の基板間隔を維持するために、基板間に球状や棒状、角状等の形状を有し、シリカ等の硬質材料よりなるスペーサが均一に散布されている。スペーサは、基板間隔と同じ大きさの直径を有し、その大きさは、ネマチック液晶を用いた表示装置においては、3 μ m ~ 8 μ m、スメチック液晶を用いた表示装置においては 1 μ m ~ 4 μ m 程度である。その数は、1 つの画素の大きさを、数十 μ m 角 ~ 数百 μ m 角として、1 画素あたり、5 0 ~ 1 0 0 0 個程度である。

【 0 0 0 9 】 一方、周辺駆動回路には、多数の薄膜トラ

ンジスタが極めて密接して設けられている。したがって、図 3 で示した液晶表示装置においては、液晶領域内に周辺駆動回路が設けられていることから、基板に外力が加わった場合、基板間に設けられた前記スペーサにより、周辺駆動回路が壊されてしまうことがあった。その結果、周辺駆動回路が正常に動作せず、表示に点欠陥や線欠陥が生じたり、ひいては、表示が不可能になってしまうことがあり、液晶表示装置の信頼性、耐久性を低下させていた。また、このような現象は、外部からの力に対して変形しやすい、プラスチック基板を用いた液晶表示装置において顕著に発生した。

【 0 0 1 0 】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、液晶表示装置のより一層の小型・軽量化を図るために、液晶が注入される領域内に、表示画素を制御する周辺駆動回路と電極配線とが設けられている液晶表示装置において、基板押圧による周辺駆動回路および周辺駆動回路を構成している薄膜トランジスタの破壊を防ぎ、装置の信頼性および耐久性の向上を図ることを目的とする。

【 0 0 1 1 】

【課題を解決するための手段】 上記問題点を解決するために、本発明の構成の一つは、パッシブマトリクス回路、周辺駆動回路が設けられた第 1 の基板と、前記第 1 の基板に対向して設けられ、パッシブマトリクス回路、周辺駆動回路を有し、少なくとも、前記パッシブマトリクス回路および周辺駆動回路に対向する大きさを有する、第 2 の基板と、前記第 1 の基板と第 2 の基板の間に設けられ、一定の基板間隔を形成するためのスペーサと、前記第 1 の基板と第 2 の基板の、少なくとも前記パッシブマトリクス回路および周辺駆動回路の外側に形成されたシール材と、前記シール材で囲まれた内側の領域に充填された、液晶材料と、を少なくとも有する液晶表示装置であって、前記周辺回路上に形成された保護膜は、前記スペーサで形成される基板間隔と同程度の厚みをもつことを特徴とする液晶表示装置である。

【 0 0 1 2 】 本発明の他の構成の一つは、アクティブマトリクス回路、周辺駆動回路が設けられた第 1 の基板と、前記第 1 の基板に対向して設けられ、少なくとも、前記アクティブマトリクス回路および周辺駆動回路に対向する大きさの有する、第 2 の基板と、前記第 1 の基板と第 2 の基板の間に設けられ、一定の基板間隔を形成するためのスペーサと、前記第 1 の基板と第 2 の基板の、少なくとも前記アクティブマトリクス回路および周辺駆動回路の外側に形成されたシール材と、前記シール材で囲まれた内側の領域に充填された、液晶材料と、を少なくとも有する液晶表示装置であって、前記周辺回路上に形成された保護膜は、前記スペーサで形成される基板間隔と同程度の厚みをもつことを特徴とする液晶表示装置である。

【 0 0 1 3 】 図 1 に、本発明による液晶表示装置の例を

示す。図1において、ガラスやプラスチック等の第1の基板101に対向して、対向基板である第2の基板102（図に明示されていない）が、対向電極を内側にして設けられている。第1の基板101上には、透明導電膜による多数の電極配線と、該電極配線に接続された周辺駆動回路103が設けられている。同様に、第2の基板102上には透明導電膜による多数の電極配線と、該電極配線に接続された周辺駆動回路104が設けられている。第1の基板と第2の基板の、透明導電膜による多数の電極配線と、周辺駆動回路の外側の領域には、シール材107が設けられ、図示しない液晶注入口より注入された、液晶材料106が充填されている。さらに液晶材料が注入されている領域には、複数のスペーサが設けられている。さらに、周辺駆動回路103、104上には、保護膜110、111が設けられており、保護膜の厚さは、概略、スペーサで形成された基板間隔と同じ厚さを有して形成されている。

【0014】図4に、図1のA-A'断面図を示す。図1、図4で示すように、周辺駆動回路103上に保護膜110が設けられている。また、第1の基板と第2の基板の間には、球状のスペーサ401が均一に散布され、設けられている。本発明は、基板101の周辺駆動回路103上に設けられた保護膜110が、スペーサで形成される基板間隔と同程度の厚さを有していることで、外力402の押圧による局所的な力の集中を抑制し、周辺駆動回路の破壊を防ぐことができるものである。

【0015】このような表示装置の作製順序の概略は、図2に示される。図2はパッシブマトリクス型の表示装置の作製手順を示す。まず、複数の周辺駆動回路22を適当な基板21の上に形成する。（図2（A））

【0016】そして、これを分断して、スティック基板23、24を得る。得られたスティック基板は、次の工程に移る前に電気特性をテストして、良品・不良品に選別するとよい。（図2（B））

次に、スティック基板23、24の周辺駆動回路が形成された面を、それぞれ、別の基板25、27の透明導電膜による配線のパターン形成された面26、28上に接着し、電気的な接続を取る。（図2（C）、図2（D））

【0017】その後、スティック基板23、24の基板を剥離し、周辺駆動回路29、30のみを前記基板の面26、28上に残す。（図2（E）、図2（F））

最後に、このようにして得られた基板を向かい合わせるにより、パッシブマトリクス型表示装置が得られる。なお、面26は、面26の逆の面、すなわち、配線パターンの形成されていない方の面を意味する（図2（G））

【0018】上記の場合には、周辺駆動回路は、同じ基板21から切り出したが、別の基板から切りだしてもよいことは言うまでもない。また、図2ではパッシブマト

リクス型表示装置の例を示したが、アクティブマトリクス型表示装置でも、同様におこなえることは言うまでもない。さらに、駆動回路は別の基板上で形成され、その後貼りつけられるので、プラスチックフィルムのような材料を基板として用いることができる。

【0019】

【作用】本発明は、液晶領域内に、マトリクス回路と、周辺駆動回路とが設けられた液晶表示装置において、液晶領域内に散布されたスペーサの大きさと、同程度の厚さをもつ保護膜を周辺回路上に設けることで、基板押圧による、周辺回路を構成する薄膜トランジスタの破壊を防ぐことができ、かつ、基板間隔を一定に保つことができる。ひいては、液晶表示装置の信頼性および耐久性を向上させることができる。以下に、本発明の実施例を示す。

【0020】

【実施例】

【実施例1】本実施例は、パッシブマトリクス型液晶表示装置の一方の基板の作製工程の概略を示すものである。本実施例を図5および図6を用いて説明する。図5には、スティック基板上に周辺駆動回路を形成する工程の概略を示す。また、図6には、スティック基板上の周辺駆動回路を液晶表示装置の基板に実装する工程の概略を示す。

【0021】まず、ガラス基板31上に剥離層として、厚さ3000Åのシリコン膜32を堆積した。シリコン膜32は、その上に形成される回路と基板とを分離する際にエッチングされるので、膜質についてはほとんど問題とされないので、量産可能な方法によって堆積すればよい。さらに、シリコン膜はアモルファスでも結晶性でもよい。

【0022】また、ガラス基板は、コーニング7059、同1737、NHテクノグラスNA45、同35、日本電気硝子OA2等の無アルカリもしくは低アルカリガラスや石英ガラスを用いればよい。石英ガラスを用いる場合には、そのコストが問題となるが、本発明では1つの液晶表示装置に用いられる面積は極めて小さいので、単位当たりのコストは十分に小さい。

【0023】シリコン膜32上には、厚さ5000Åの酸化珪素膜33を堆積した。この酸化珪素膜は下地膜となるので、作製には十分な注意が必要である。そして、公知の方法により、結晶性の島状シリコン領域（シリコン・アイランド）34、35を形成した。このシリコン膜の厚さは、必要とする半導体回路の特性を大きく左右するが、一般には、薄いほうが好ましかった。本実施例では400～600Åとした。

【0024】また、結晶性シリコンを得るには、アモルファスシリコンにレーザー等の強光を照射する方法（レーザーアニール法）や、熱アニールによって固相成長させる方法（固相成長法）が用いられる。固相成長法を用

いる際には、特開平 6 - 2 4 4 1 0 4 に開示されるように、ニッケル等の触媒元素をシリコンに添加すると、結晶化温度を下げ、アニール時間を短縮できる。さらには、特開平 6 - 3 1 8 7 0 1 のように、一度、固相成長法によって結晶化せしめたシリコンを、レーザーアニールしてもよい。いずれの方法を採用するかは、必要とされる半導体回路の特性や基板の耐熱温度等によって決定すればよい。

【 0 0 2 5 】その後、プラズマ CVD 法もしくは熱 CVD 法によって、厚さ 1 2 0 0 Å の酸化珪素のゲイト絶縁膜 3 6 を堆積し、さらに、厚さ 5 0 0 0 Å の結晶性シリコンによって、ゲイト電極・配線 3 7、3 8 を形成した。ゲイト配線は、アルミニウムやタングステン、チタン等の金属や、あるいはそれらの珪化物でもよい。さらに、金属のゲイト電極を形成する場合には、特開平 5 - 2 6 7 6 6 7 もしくは同 6 - 3 3 8 6 1 2 に開示されるように、その上面もしくは側面を陽極酸化物で被覆してもよい。ゲイト電極をどのような材料で構成するかは、必要とされる半導体回路の特性や基板の耐熱温度等によって決定すればよい。(図 5 (A))

【 0 0 2 6 】その後、セルフアライン的に、イオンドーピング法等の手段により N 型および P 型の不純物をシリコン・アイランドに導入し、N 型領域 3 9、P 型領域 4 0 を形成した。そして、公知の手段で、層間絶縁物(厚さ 5 0 0 0 Å の酸化珪素膜) 4 1 を堆積した。そして、これにコンタクトホールを開孔し、アルミニウム合金配線 4 2 ~ 4 4 を形成した。(図 5 (B))

【 0 0 2 7 】さらに、これらの上に、パッシベーション膜として、厚さ 2 0 0 0 Å の窒化珪素膜 4 6 をプラズマ CVD 法によって堆積し、これに、出力端子の配線 4 4 に通じるコンタクトホールを開孔した。そして、スパッタ法によって、インジウム錫酸化物被膜 (ITO、厚さ 1 0 0 0 Å) の電極 4 7 を形成した。ITO は透明の導電性酸化物である。その後、直径約 5 0 μm、高さ約 3 0 μm の金のパンプ 4 8 を機械的に ITO 電極 4 7 の上に形成した。このようにして得られた回路を適当な大きさに分断し、よって、スティック基板が得られた。(図 5 (C))

【 0 0 2 8 】一方、図 6 に示すように、液晶表示装置の基板 4 9 にも、厚さ 1 0 0 0 Å の ITO によって電極 5 0 を形成した。本実施例では、液晶表示装置の基板としては、厚さ 0.3 mm のポリエチレン・サルファイル (PE S) を用いた。そして、この基板 4 9 に、スティック基板 3 1 を圧力を加えて接着した。このとき、電極 4 7 と電極 5 0 はパンプ 4 8 によって、電気的に接続される。(図 6 (A))

【 0 0 2 9 】次に熱硬化性の有機樹脂を混合した接着剤 5 1 をスティック基板 3 1 と液晶表示装置の基板 4 9 の隙間に注入した。なお、接着剤は、スティック基板 3 1 と液晶表示装置の基板 4 9 を圧着する前に、いずれかの

表面に、事前に塗布しておいてもよい。

【 0 0 3 0 】そして、1 2 0 °C の窒素雰囲気中のオープンで、1 5 分間処理することにより、スティック基板 3 1 と基板 4 9 との電気的な接続と機械的な接着を完了した。なお、完全な接着の前に、電気的な接続が不十分であるか否かを、特開平 7 - 1 4 8 8 0 に開示される方法によってテストした後、本接着する方法を採用してもよい。(図 6 (B))

【 0 0 3 1 】このように処理した基板を、三塩化フッ素 (C F₃) と窒素の混合ガスの気流中に放置した。三塩化フッ素と窒素の流量は、共に 5 0 0 s c c m とした。反応圧力は 1 ~ 1 0 T o r r とした。温度は室温とした。三塩化フッ素等のハロゲン化フッ素は、珪素を選択的にエッチングする特性が知られている。一方、酸化物(酸化珪素や ITO) はほとんどエッチングせず、アルミニウムも表面に安定な酸化物被膜を形成すると、その段階で反応が停止するので、エッチングされない。

【 0 0 3 2 】本実施例では、三フッ化塩素に侵される可能性のある材料は、剥離層(シリコン) 3 2、シリコン・アイランド 3 4、3 5、ゲイト電極 3 7、3 8、アルミニウム合金配線 4 1 ~ 4 4、接着剤 5 1 であるが、このうち、剥離層と接着剤以外は外側に酸化珪素等の材料が存在するため、三フッ化塩素が到達できない。実際には、図 6 (C) に示すように、剥離層 3 2 のみが選択的にエッチングされ、空孔 5 2 が形成された。(図 6 (C))

【 0 0 3 3 】さらに、経過すると剥離層は完全にエッチングされ、下地膜の底面 5 3 が露出し、スティック基板 3 1 を半導体回路と分離することができた。三塩化フッ素によるエッチングでは、下地膜の底面でエッチングが停止するので、該底面 5 3 は極めて平坦であった。(図 6 (D))

【 0 0 3 4 】このようにして、液晶表示装置の一方の基板への周辺駆動回路の形成を終了した。その後、転写された周辺駆動回路上に、保護膜として、ポリイミド膜を形成した。ポリイミド膜はワニスを塗布・硬化する事で形成される。本実施例では東レ(株)のフォトニース U R - 3 8 0 0 を用いた。まず、スピナで塗布する。塗布条件は所望の膜厚に応じて決めればよい。ここでは、2 0 0 0 r p m、2 0 秒の条件で、約 5 μm のポリイミド膜が得られる条件とした。塗布後、乾燥を行い、露光、現像を行い、余分なポリイミドを除去した。その後、窒素雰囲気中 3 0 0 °C の条件で処理することで、膜の硬化をおこなった。ここで重要なのは、ポリイミド膜の厚さを後に用いられるスペーサの直径と同程度の厚さとする事である。こすることで、周辺駆動回路の上にスペーサが存在してしまうことを防ぐことができる。また、このポリイミド膜の厚さをシール材の厚さと同程度にしてもよい。しかし、一般には、シール材の厚さはスペーサによって決まるので、スペーサの直径に合わせる

方が一般的である。また、パッシブマトリクス型の表示装置では、もう一方の基板もほぼ同様にして作製される。

【 0 0 3 5 】次に、パッシブマトリクス型液晶表示装置の組み立て工程を以下に説明する。前記工程によって作製された第 1 および第 2 の基板は、各々表面処理に用いられたエッチング液、レジスト液、剥離液等の各種薬品が十分に洗浄される。次に配向膜が、ITO で形成された画素を形成する電極領域に付着される。配向膜材料には、ブチルセロソルブか N - メチルピロリドンといった溶媒に、溶媒の約 1 0 重量 % のポリイミドを溶解したものが用いられる。そして、第 1 および第 2 の基板に付着した配向膜を加熱・硬化（ベーク）させる。その次に、配向膜の付着したガラス基板表面を毛足の長さ 2 ~ 3 mm のパフ布（レイヨン・ナイロン等の繊維）で一定方向に擦り、微細な溝を作るラビング工程が行われる。

【 0 0 3 6 】その後、第 1 の基板、もしくは第 2 の基板のいずれかに、ポリマー系・ガラス系・シリカ系等の球のスペーサが散布される。スペーサ散布の方式としては、純水・アルコール等の溶媒にスペーサを混ぜ、基板上に散布するウェット方式と、溶媒を一切使用せずスペーサを散布するドライ方式がある。ここではドライ式を用いた。

【 0 0 3 7 】その次に、基板の外枠に設けられるシール材となる樹脂が塗布される。シール材の材料は、ここでは、エポキシ樹脂とフェノール硬化剤をエチルセロソルブの溶媒に溶かしたものが使用される。他に、アクリル系の樹脂を用いてもよい。また熱硬化型でも紫外線硬化型であってもよい。スクリーン印刷法によって、第 1 の基板または第 2 の基板上に、シール材が塗布形成される。

【 0 0 3 8 】シール材が設けられたのち、2 枚のガラス基板が貼り合わせられる。貼り合わせ、硬化の方法としては、約 1 6 0 ° C の高温プレスによって、約 3 時間で封止材を硬化する、加熱硬化方式とした。このようにして、第 1 の板と第 2 の基板を貼り合わせて形成されたパッシブマトリクス表示装置の、液晶注入口より液晶材料が注入され、その後、エポキシ系樹脂で液晶注入口が封止される。以上のようにして、パッシブマトリクス型の液晶表示装置が作製される。

【 0 0 3 9 】〔実施例 2〕本実施例は、パッシブマトリクス型液晶表示装置の作製工程の概略を示すものである。本実施例を図 7 と図 8 を用いて説明する。図 7 と図 8 には、スティック基板上に周辺駆動回路を形成する工程の概略および周辺駆動回路を液晶表示装置の基板に実装する工程の概略を示す。

【 0 0 4 0 】まず、ガラス基板 1 5 0 上に剥離層として、厚さ 3 0 0 0 Å のシリコン膜 1 5 1 を堆積した。シリコン膜 1 5 1 は、その上に形成される回路と基板とを分離する際にエッチングされるので、膜質についてはほ

とんど問題とされず、量産可能な方法によって堆積すればよい。さらに、シリコン膜はアモルファスでも結晶性でもよく、他の元素を含んでもよい。

【 0 0 4 1 】また、ガラス基板は、コーニング 7 0 5 9、同 1 7 3 7、NH テクノガラス NA 4 5、同 3 5、日本電気硝子 OA 2 等の無アルカリもしくは低アルカリガラスや石英ガラスを用いればよい。石英ガラスを用いる場合には、そのコストが問題となるが、本発明では 1 つの液晶表示装置に用いられる面積は極めて小さいので、単位当たりのコストは十分に小さい。

【 0 0 4 2 】シリコン膜 1 5 1 上には、厚さ 2 0 0 nm の酸化珪素膜 1 5 3 を堆積した。この酸化珪素膜は下地膜となるので、作製には十分な注意が必要である。そして、公知の方法により、結晶性の島状シリコン領域（シリコン・アイランド）1 5 4、1 5 5 を形成した。このシリコン膜の厚さは、必要とする半導体回路の特性を大きく左右するが、一般には、薄いほうが好ましかった。本実施例では 4 0 ~ 6 0 nm とした。

【 0 0 4 3 】また、結晶性シリコンを得るには、アモルファスシリコンにレーザー等の強光を照射する方法（レーザーアニール法）や、熱アニールによって固相成長させる方法（固相成長法）が用いられる。固相成長法を用いる際には、特開平 6 - 2 4 4 1 0 4 に開示されるように、ニッケル等の触媒元素をシリコンに添加すると、結晶化温度を下げ、アニール時間を短縮できる。さらに、特開平 6 - 3 1 8 7 0 1 のように、一度、固相成長法によって結晶化せしめたシリコンを、レーザーアニールしてもよい。いずれの方法を採用するかは、必要とされる半導体回路の特性や基板の耐熱温度等によって決定すればよい。

【 0 0 4 4 】その後、プラズマ CVD 法もしくは熱 CVD 法によって、厚さ 1 2 0 nm の酸化珪素のゲイト絶縁膜 1 5 6 を堆積し、さらに、厚さ 5 0 0 nm の結晶性シリコンによって、ゲイト電極・配線 1 5 7、1 5 8 を形成した。ゲイト配線は、アルミニウムやタングステン、チタン等の金属や、あるいはそれらの珪化物でもよい。さらに、金属のゲイト電極を形成する場合には、特開平 5 - 2 6 7 6 6 7 もしくは同 6 - 3 3 8 6 1 2 に開示されるように、その上面もしくは側面を陽極酸化物で被覆してもよい。ゲイト電極をどのような材料で構成するかは、必要とされる半導体回路の特性や基板の耐熱温度等によって決定すればよい。（図 7（A））

【 0 0 4 5 】その後、セルフアライン的に、イオンドレーピング法等の手段により N 型および P 型の不純物をシリコン・アイランドに導入し、N 型領域 1 5 9、P 型領域 1 6 0 を形成した。そして、公知の手段で、層間絶縁物（厚さ 5 0 0 nm の酸化珪素膜）1 6 1 を堆積した。そして、これにコンタクトホールを開孔し、アルミニウム合金配線 1 6 2 ~ 1 6 4 を形成した。（図 7（B））

【 0 0 4 6 】さらに、これらの上に、パッシベーション

10

20

30

40

50

膜として、ポリイミド膜 170 を形成した。ポリイミド膜はワニスを塗布・硬化する事で形成される。本実施例では東レ (株) のフォトニース UR-3800 を用いた。まずスピナで塗布する。塗布条件は所望の膜厚に応じて決めればよい。ここでは 2000rpm・25 秒の条件で約 4 μm のポリイミド膜を形成した。このポリイミド膜の厚さは、スペーサの直径に合わせて設定される。これを、乾燥を行った後に、露光・現像を行う。適当に条件を選ぶことで、所望のテーパ形状を得ることができる。その後、窒素雰囲気中 300℃ で処理することで膜の硬化を行った。(図 7 (C)) 続いて、転写用基板 172 を樹脂 171 で前記半導体集積回路に接着する。転写用基板は一時的に集積回路を保持するための強度・平坦性があればよくガラス・プラスチック等が使用できる。この転写用基板は後で再剥離するため、樹脂 171 は除去が容易な材質が好ましい。また、粘着剤等剥離が容易なものを使用しても良い。(図 8 (A))

【0047】このように処理した基板を、三塩化フッ素 (CF₃) と窒素の混合ガスの気流中に放置した。三塩化フッ素と窒素の流量は、共に 500 sccm とした。反応圧力は 1~10 Torr とした。温度は室温とした。三塩化フッ素等のハロゲン化フッ素は、珪素を選択的にエッチングする特性が知られている。一方、酸化珪素はほとんどエッチングされない。その為、時間の経過とともに剥離層はエッチングされてゆくが、下地層 153 はほとんどエッチングされず回路素子へのダメージは無い。さらに時間が経過すると、下地層は完全にエッチングされ、周辺駆動回路が完全に剥離される。(図 8 (B))

次に、剥離した周辺駆動回路を、液晶表示装置の基板 175 に樹脂 176 で接着し、転写用基板 172 を除去する。(図 8 (C)) このようにして表示装置の基板への周辺駆動回路の転写が終了した。液晶表示装置の基板としては、厚さ 0.3mm の PES (ポリエーテルサルフォン) を用いた。

【0048】次に、スパッタ法によって、インジウム錫酸化物被膜 (ITO、厚さ 100nm) 180 を形成した。ITO は透明の導電性酸化物である。これにパターニングを施すことで電気配線および、周辺駆動回路との電氣的接続が完了する。(図 8 (D))

このようにして、液晶表示装置の一方の基板への半導体集積回路の形成を終了した。

【0049】次に、パッシブマトリクス型液晶表示装置の組み立て工程を以下に説明する。前記工程によって作製された第 1 および第 2 の基板は、各々表面処理に用いられたエッチング液、レジスト液、剥離液等の各種薬品が十分に洗浄される。次に配向膜が、ITO で形成された画素を形成する電極領域に付着される。配向膜材料には、ブチルセロソルブか N-メチルピロリドンといった溶媒に、溶媒の約 10 重量% のポリイミドを溶解したも

のが用いられる。そして、第 1 および第 2 の基板に付着した配向膜を加熱・硬化 (ベーク) させる。その次に、配向膜の付着したガラス基板表面を毛足の長さ 2~3mm のパフ布 (レイヨン・ナイロン等の繊維) で一定方向に擦り、微細な溝を作るラビング工程が行われる。

【0050】その後、第 1 の基板、もしくは第 2 の基板のいずれかに、ポリマー系・ガラス系・シリカ系等の球のスペーサが散布される。スペーサ散布の方式としては、純水・アルコール等の溶媒にスペーサを混ぜ、基板上に散布するウェット方式と、溶媒を一切使用せずスペーサを散布するドライ方式がある。ここではドライ式を用いた。

【0051】その次に、基板の外枠に設けられるシール材となる樹脂が塗布される。シール材の材料は、ここでは、エポキシ樹脂とフェノール硬化剤をエチルセロソルブの溶媒に溶かしたものが使用される。他に、アクリル系の樹脂を用いてもよい。また熱硬化型でも紫外線硬化型であってもよい。スクリーン印刷法によって、第 1 の基板または第 2 の基板上に、シール材が塗布形成される。

【0052】シール材が設けられたのち、2 枚のガラス基板が貼り合わせられる。貼り合わせ、硬化の方法としては、約 160℃ の高温プレスによって、約 3 時間で封止材を硬化する、加熱硬化方式とした。このようにして、第 1 の板と第 2 の基板を貼り合わせて形成されたパッシブマトリクス表示装置の、液晶注入口より液晶材料が注入され、その後、エポキシ系樹脂で液晶注入口が封止される。以上のようにして、パッシブマトリクス型の液晶表示装置が作製される。

【0053】

【発明の効果】本発明により、周辺駆動回路の耐汚染性、耐湿性を高め、外観をシンプルにすることのできる、周辺駆動回路をも液晶領域に設けられた液晶表示装置において、基板の押圧による、周辺駆動回路の破壊を防ぐことができ、かつ基板間隔を保つことができた。とくに、外部からの力に対して、変形しやすいプラスチック基板を用いた液晶表示装置において、周辺回路の破壊を防ぐことができた。ひいては、液晶表示装置の信頼性、耐久性を、大きく向上させることができた。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明による液晶表示装置の例を示す。

【図 2】 本発明の表示装置の作製方法の概略図を示す。

【図 3】 従来の液晶表示装置の例を示す。

【図 4】 図 1 の A-A' 断面図を示す。

【図 5】 本発明に用いるスティック基板の作製工程を示す。

【図 6】 スティック基板上の周辺駆動回路を他の基板に接着する工程を示す。

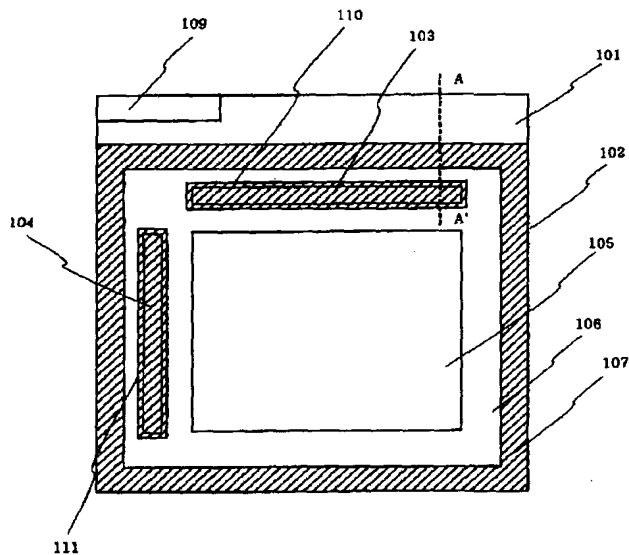
【図 7】 本発明の表示装置の作製工程の一例を示す。

【図 8】 本発明の表示装置の作製工程の一例を示す。

【符号の説明】

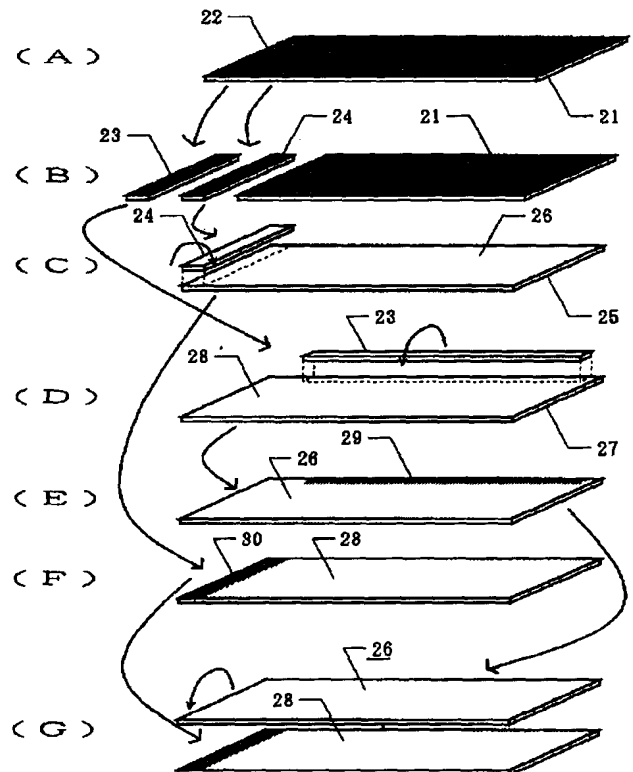
101・・・第1の基板、 102・・・第2の基板
 103・・・第1の基板上の周辺駆動回路
 104・・・第2の基板上の周辺駆動回路
 105・・・表示画素電極、 106・・・液晶
 107・・・シール材、 109・・・外部接続端子
 110、111・・・周辺駆動回路上の保護膜
 21・・・周辺駆動回路を形成する基板
 22・・・半導体集積回路、 23、24・・・スティック基板
 25、27・・・液晶表示装置の基板
 26、28・・・配線パターンの形成されている面
 29、30・・・液晶表示装置の基板上に移されたドライバー回路
 26・・・配線パターンの形成されている面と逆の面
 301・・・第1の基板、 302・・・第2の基板
 (対向基板)
 303、304・・・周辺駆動回路
 305・・・アクティブマトリクス回路
 306・・・液晶材料、 307・・・シール材
 309・・・外部接続端子
 401・・・スペーサ、 402・・・基板にかかる外力
 31・・・スティック・クリスタルを形成する基板

【図 1】

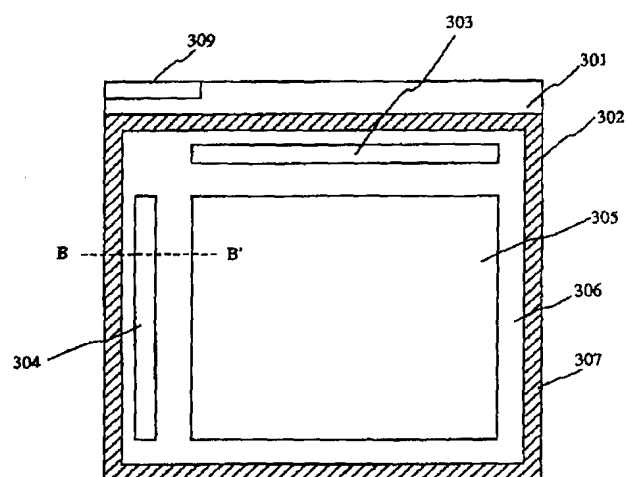


32・・・剥離層、 33・・・下地膜
 34、35・・・シリコン・アイランド
 36・・・ゲイト絶縁膜、 37、38・・・ゲイト電極
 39・・・N型領域、 40・・・P型領域
 41・・・層間絶縁物、 42～44・・・アルミニウム合金配線
 46・・・パッシベーション膜、 47・・・導電性酸化物膜
 48・・・バンプ、 49・・・液晶表示装置の基板
 50・・・液晶表示装置の電極、 51・・・接着剤
 52・・・空孔、 53・・・下地膜の底面
 150・・・半導体集積回路を製造する基板
 151・・・剥離層、 153・・・下地膜
 154、155・・・シリコン・アイランド
 156・・・層間絶縁膜
 157、158・・・ゲイト電極
 159・・・N型領域、 160・・・P型領域
 161・・・ゲイト絶縁膜
 162～164・・・アルミニウム合金電極
 170・・・パッシベーション膜
 171・・・接着剤、 172・・・転写用基板
 175・・・液晶表示装置の基板
 176・・・樹脂
 180・・・配線電極

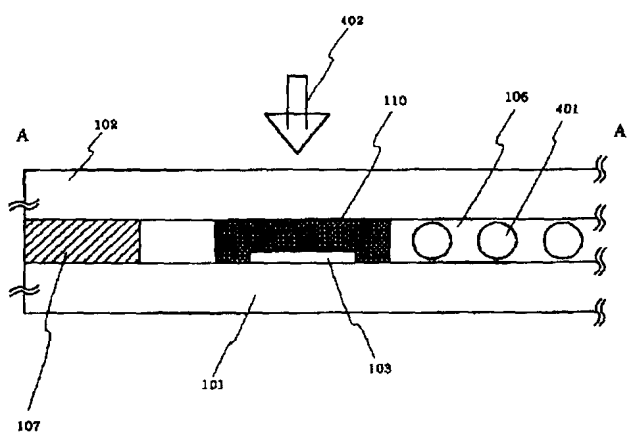
【図 2】



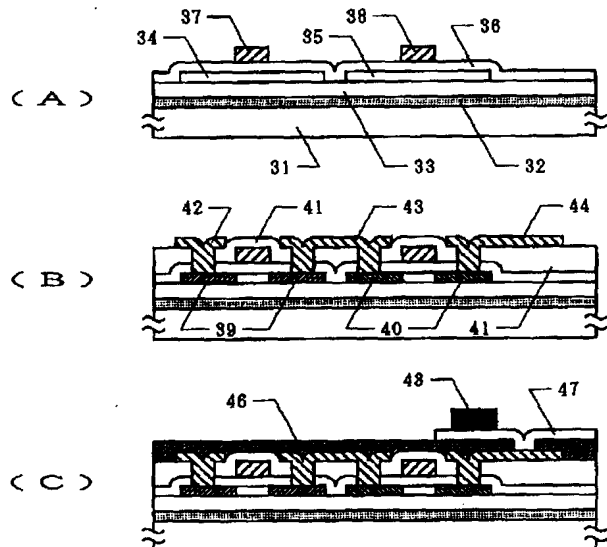
【図 3】



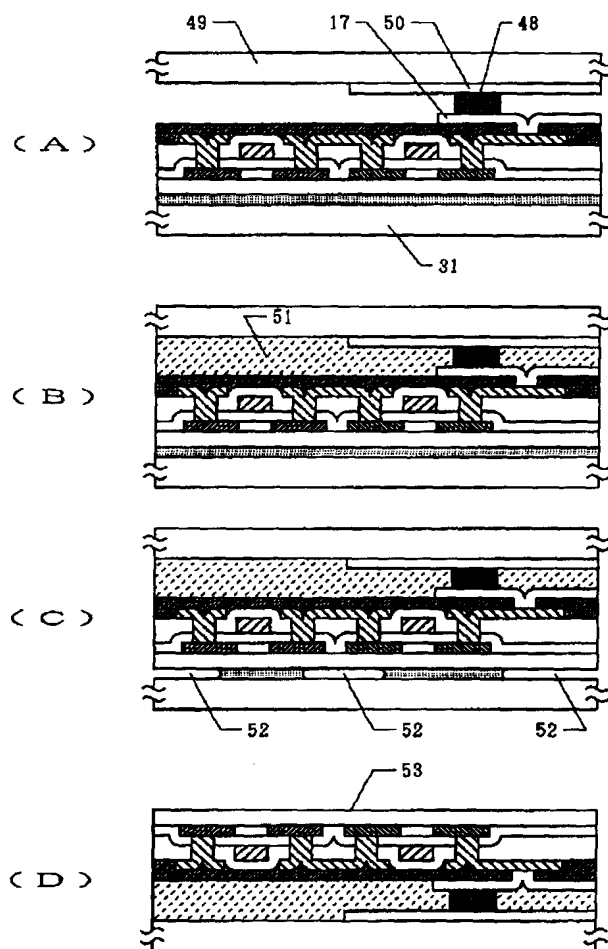
【図 4】



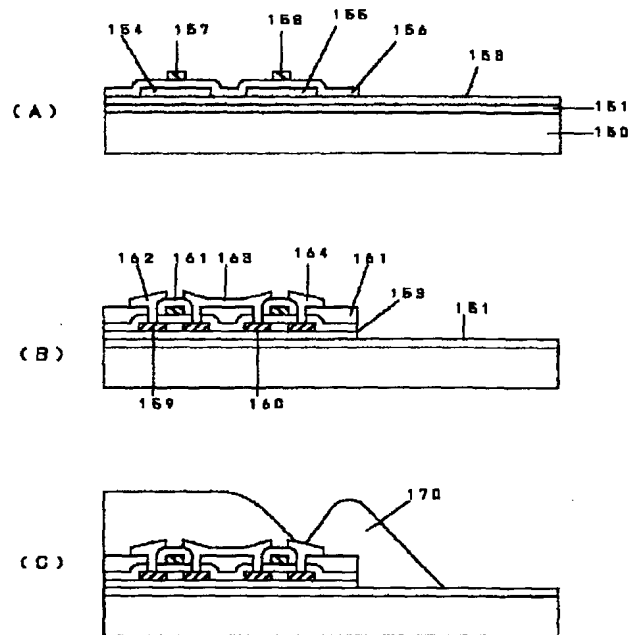
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【図 8】

